

Especificacions Microscopi electrònic de transmissió TEM JEOL-2011

Fabricant: Jeol Ltd. (Tokyo, Japan)

Any compra: 2004

Model: JEM-2011

Resolució: 0.18 nm a 200 kV

Voltatge d'acceleració: 80–200 kV

Càmera: CMOS Gatan Rio 16

Portamostres:

- Estàndard d'un sol eix
- GATAN 677 per a 5 mostres
- JEOL doble inclinació
- GATAN cryo-holder

Detector EDS Oxford Instruments X-max (Resolució en energia: 136 eV)